Роль примесей цинка и никеля в высокотемпературных сверхпроводниках

© С.Г. Овчинников

Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, 660036 Красноярск, Россия

E-mail: sgo@post.krascience.rssi.ru

(Поступила в Редакцию 23 июня 1998 г. В окончательной редакции 6 октября 1998 г.)

В рамках многозонной p-d-модели оксидов меди рассмотрены локальные изменения электронной структуры и их влияние на физические свойства сверхпроводящей и нормальной фаз при замещении меди на цинк и никель. Показано, что сильные электронные корреляции подавляют S = 1-конфигурацию Ni²⁺ и обусловливают суперпозицию S = 1/2 и S = 0-состояний никеля. Рассмотрено изменение плотности состояний в системах *p*- и *n*-типа, показана особенность примесей Zn для систем *p*-типа и Ni для систем *n*-типа. Обсуждается универсальная зависимость T_c от остаточного сопротивления для слаболегированных сверхпроводников и отклонения от нее для оптимально легированных систем.

Примеси переходных металлов в высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП)-оксидах меди приводят, как известно, к необычному с точки зрения теории БКШ поведению; как магнитные, так и немагнитные примеси сильно подавляют Т_с, причем степень подавления для ВТСП р-типа наибольшая в случае немагнитной примеси Zn и наименьшая для магнитной примеси Ni [1–3]. Такой эффект Zn нередко рассматривается в литературе как проявление потенциального рассеяния в сверхпроводнике *d*-типа [4–6]. Основанием для этой гипотезы является появление большой остаточной плотности состояний $(N_{res}(\varepsilon_f) \neq 0)$ за счет немагнитных примесей для анизотропных сверхпроводников с параметром порядка, имеющем нули на поверхности Ферми [7]. При этом анализ эффектов потенциального и магнитного рассеяния ведется в модели нормального металлического состояния. Для ВТСП такой подход вряд ли применим для слаболегированных и оптимально-легированных составов с аномальным поведением металлической фазы, характеризующимся сильными короткодействующими антиферромагнитными корреляциями.

Для ВТСП *п*-типа наблюдается другая картина: магнитные примеси Ni, Co гораздо сильнее подавляют T_c , чем немагнитная примесь Zn в поликристаллических образцах $L_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$ (L = Pr, Nd, Sm, Eu), что интерпретируется как проявление щели S-типа-симметрии [8,9]. Исследования монокристаллов $Pr_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$ показали, что Zn в них не растворяется, а замещение Cu на Ni и Co обусловливает рекордное для купратов подавление T_c с величиной $dT_c/dx = -20$ K/at%, рост остаточно сопротивления 450 $\mu\Omega$ cm/at% и изменение знака константы Холла [10].

Остаточное сопротивление ρ_{res} в разных ВТСП *р*-типа (La-214, Y-123, Bi-2212) коррелирует с T_c : рост ρ_{res} пропорционален падению ΔT_c , что позволяет предположить, что один и тот же механизм обусловливает оба эффекта. Более того, в разных ВТСП с разными концен-

трациями примесей Zn зависимость $T_c(\rho_{res})$ имеет универсальный характер для слаболегированных составов, для оптимально-легированных составов универсальность нарушается [11].

Эффекты замещения меди на магнитные и немагнитные примеси рассматриваются в рамках многоэлектронной многозонной p-d-модели [12,13]. Ранее было показано, что сильные электронные корреляции подавляют магнитное состояние $d^8(Ni^{2+})$ со спином S = 1 и реализуют квантово-механическую суперпозицию парамагнитного $d^9L(S = 1/2)$ и диамагнитного $d^{10}L^2(S = 0)$ -состояний [14].

В результате примесь формально магнитного Ni²⁺ на самом деле действует как диамагнитная примесь Zn, причем это действие ослаблено множителем u_0^2 , выражающим вероятность $d^{10}L^2$ -конфигурации. Поэтому подавление точки Нееля в слаболегированных антиферромагнетиках подчиняется отношению

$$\frac{dT_N}{dx}(\text{Ni}) / \frac{dT_N}{dx}(\text{Zn}) = u_0^2.$$
(1)

Далее рассмотрим и сравним изменения в электронной структуре при замещении Си на Zn и Ni. Для систем *p*-типа примеси Zn действуют как электронное легирование, приводя к образованию дополнительных внутрищелевых состояний а1-симметрии типа глубоких примесных уровней, в то время как примеси Ni действуют как дополнительное дырочное легирование, меняя лишь интенсивность уже существующих пиков плотности состояний примесной зоны *b*₁-симметрии. В этом мы видим микроскопическую причину отличий эффектов Zn и Ni, ибо появление примесных уровней Zn может приводить к сильному резонансному рассеянию носителей [15], которого нет в случае примесей Ni. Напротив, для сверхпроводников *n*-типа замещение Си на Ni приводит к сосуществованию электронных и дырочных состояний, известному из эксперимента.

В многозонной многоэлектронной *p*-*d*-модели гамильтониан CuO₂-слоя в дырочном представлении может быть записан в виде

$$H = \sum_{i\lambda\sigma} \varepsilon_{i}^{\lambda} a_{i\lambda\sigma}^{+} a_{i\lambda\sigma}$$
$$+ \sum_{i,j} \sum_{\lambda_{1}\lambda_{2}\sigma_{1}\sigma_{2}\sigma_{3}\sigma_{4}} V_{ij}^{\lambda_{1}\lambda_{2}} a_{i\lambda_{1}\sigma_{1}}^{+} a_{i\lambda_{1}\sigma_{3}} a_{i\lambda_{2}\sigma_{2}}^{+} a_{i\lambda_{2}\sigma_{4}}$$
$$+ \sum_{\langle i,j \rangle} \sum_{\lambda_{1}\lambda_{2}\sigma} t_{ij}^{\lambda_{1}\lambda_{2}} a_{i\lambda_{1}\sigma}^{+} a_{j\lambda_{2}\sigma}.$$
(2)

Здесь $a_{i\lambda\sigma}$ есть оператор уничтожения дырки в состоянии Ванье на узле *i* (медь или кислород), орбитали λ и со спином σ . Мы учитывали две орбитали меди $(d_{y^2-y^2})$ и d_{7^2}) и одну *p*-орбиталь (p_x или p_y) на каждом узле кислорода. Среди кулоновских матричных элементов можно выделить внутриатомные хаббардовские $U_d(U_p)$ для отталкивания на одной орбитали меди (кислорода) с противоположными спинами, межорбитальные V_d (V_p) кулоновские и $J_d(J_p)$ обменные матричные элементы, а также межатомные параметры кулоновского V_{pd} и обменного J_{pd} взаимодействия медь-кислород (которые для простоты считаем одинаковыми для всех орбиталей). Последний член в (1) описывает межатомные перескоки медькислород с параметрами $t_{pd}^{x^2-y^2,x} \equiv T_{pd}$ и $t_{pd}^{z^2x} = T_{pd}/\sqrt{3}$ и кислород-кислород с параметром $t_{pp}^{x,y} \equiv t_{pp}$. Обозначим энергию переноса заряда $\delta = \varepsilon_p^{PP} - \varepsilon_{d_{x^2-y^2}}$ и энергию расщепления *d*-уровня в одноосной компоненте кристаллического поля $\Delta_d = \epsilon_{pz^2} - \epsilon_{dx^2-v^2}$.

В обобщенном методе сильной связи [14] зонная структура квазичастиц с учетом эффектов сильных электронных корреляций рассчитывается в два этапа, на первом — решетка CuO₂-слоя разбивается на множество элементарных ячеек, гамильтониан внутри ячейки точно диагонализируется. Ячейки можно выбрать либо непересекающимися (CuO₂), либо пересекающимися (CuO₄), в последнем случае решается дополнительная задача о построении функций Ванье [16–18]. Полученные в результате диагонализации гамильтониана ячейки H₀ многоэлектронные молекулярные орбитали $m = |n, l\rangle$ (где $n = 0, 1, 2, \ldots$ — число дырок в ячейке, l обозначает совокупность остальных орбитальных и спиновых индексов) используются для построения операторов Хаббарда данной ячейки $X^{pg} = |p\rangle\langle g|.$

На втором этапе все межъячеечные перескоки и взаимодействия точно переписываются в представлении операторов Хаббарда, и гамильтониан (2) принимает вид

$$H = H^{(0)} + H^{(l)}$$

= $\sum_{i,m} E_m X_i^{m,m} + \sum_{\langle i,j \rangle} \sum_{m_1,n_1} \sum_{m_2,n_2} T_{m_1n_1}^{m_2n_2} X_i^{m_1n_1} X_j^{n_2m_2}.$ (3)

Здесь узлы решетки *i*, *j* относятся только к центрам кластеров (атомам меди).

Физика твердого тела, 1999, том 41, вып. 4

Различные варианты теории возмущений по межьячеечным перескокам известны для модели Хаббарда [15,19–21], все они приводят в режиме сильных корреляций к зонной структуре квазичастиц, зависящей от температуры и концентрации носителей через числа заполнения $\langle x^{m,m} \rangle$ термов E_m . Последние вычисляются самосогласованно через уравнение на химический потенциал

$$\sum_{nl} n \langle X^{nl;nl} \rangle = n_h, \tag{4}$$

где n_h есть концентрация дырок на ячейку, $n_h = 1 + x$ для La_{2-x}Sr_xCuO₄ и $n_h = 1 - x$ для Pr_{2-x}Ce_xCuO₄.

Важными для нас состояниями являются основные термы с n = 0, 1 и 2: вакуумное состояние $|0\rangle$ с n = 0 соответствует $d^{10}p^6$ -конфигурации. Однодырочное состояние с n = 1 есть суперпозиция d^{9} - и $d^{10}L$ -конфигураций, основной терм со спином S = 1/2 и проекцией $\sigma = \pm 1/2$ равен

$$|1, \sigma\rangle = u|0; d_{1\sigma}; 0\rangle - v(|p_x, \sigma; 0; 0\rangle + |0; 0; p_x, \sigma\rangle)/\sqrt{2},$$

$$u^2 = (1 + \delta/\nu)/2, \quad v^2 = 1 - u^2, \quad \nu^2 = \delta^2 + 8T_{pd}^2.$$
(5)

Здесь $d_1 \equiv d_{x^2-y^2}$ и вектор $|...;...\rangle$ обозначает различные многоэлектронные состояния О–Си–О кластера.

Двухдырочные состояния есть суперпозиция конфигураций d^8 , d^9L и $d^{10}L^2$. Запишем основной терм в виде

$$|2,S\rangle = u_0|d^{10}L^2\rangle + v_0|d^9L\rangle + w_0|d^8\rangle, \tag{6}$$

где спин равен нулю или единице (возможен кроссовер между синглетом ${}^{1}A_{lg}$ и триплетом ${}^{3}B_{lg}$) [22]. Сильные корреляции подавляют вес d^{8} -конфигурации, при реалистичных для оксидов параметрах $w_{0}^{2} \leq 0, 1$ основной вклад вносится синглетом Жанга-Райса. В пределе $U_{d} \rightarrow \infty$, пренебрегая w_{0} , можно записать коэффициенты u_{0}, v_{0} аналитически

$$u_0^2 = (1 - \Delta_0 / \nu_0)^2, \quad v_0^2 = 1 - u_0^2,$$
$$\Delta_0 = \delta - V_{pd}, \quad \nu_0^2 = \Delta_0^2 + 8T_{pd}^2.$$

Квазичастицы фермиевского типа в сильнокоррелированной системе можно определить по аналогии с теорией Ферми-жидкости Ландау как локальные возбуждения с энергией

$$\Omega(n, l_1, l_2) = E(n+1, l_1) - E(n, l_2).$$
(7)

Межкластерные перескоки приводят к дисперсии этих квазичастиц. Схема одночастичных (дырочных) возбуждений показана на рис. 1, для упрощения рисунка показаны лишь по два нижних терма с n = 1 и 2. Здесь стрелки с цифрами нумеруют разные типы дырок: пустая зона проводимости (на электронном языке) формируется квазичастицей 1, потолок валентной зоны — квазичастицами 2 и 3. Как для n, так и для p-типа существуют дырки во внутрищелевых состояниях (in-gap states), спектральный вес которых пропорционален концентрации



Рис. 1. Схема многоэлектронных термов в различных секторах гильбертова пространства с числом дырок на ячейку n = 0, 1, 2, кресты обозначают частичное заполнение разных термов для систем *n*-типа (*a*) и *p*-типа (*b*). Стрелки с номерами показывают возможные фермиевские квазичастицы: 1 -дно зоны проводимости; 2, 3 - синглетные и триплетные возбуждения на потолке валентной зоны; 4, 5 - примесные состояния для систем *n*- и *p*-типа.

носителей. Эти дырки обозначены номером 4 для систем *n*-типа и описываются суперпозицией d_{z^2} -состояний меди и a_1 -молекулярной орбитали кислорода [23], для ВТСП *p*-типа примесные дырки обозначены номером 5 на рис. 1 и формируются в основном b_1 -орбиталями кислорода [24].

Спектральный вес квазичастиц определяется так называемым концевым множителем [25], равным для фермиевских квазичастиц сумме частиц заполнения начального и конечного состояний

$$F(l_1, l_2) = \langle X^{n+1, l_1; n+1, l_1} \rangle + \langle X^{n, l_2; n, l_2} \rangle.$$
(8)

Сами же числа заполнения находятся самосогласованно из решения уравнения на химпотенциал (4). Эти решения при T = 0 в парамагнитной фазе для трех интересующих случаев без легирования, легирование *p*и *n*-типа равны 1) нелегированная система $n_h = 1$

$$\langle X^{0;0} \rangle = 0, \quad \langle X^{1,\sigma;1,\sigma} \rangle = 1/2, \quad \langle X^{2,0;2,0} \rangle = 0;$$
 (9)

2) легирование *p*-типа, $n_h = 1 + x$

$$\langle X^{0;0} \rangle = 0, \quad \langle X^{1,\sigma;1,\sigma} \rangle = (1-x)/2, \quad \langle X^{2,0;2,0} \rangle = x;$$
(10)

3) легирование *n*-типа, $n_h = 1 - x$

$$\langle X^{0;0} \rangle = x, \quad \langle X^{1,\sigma;1,\sigma} \rangle = (1-x)/2, \quad \langle X^{2,0;2,0} \rangle = 0.$$
 (11)

Аналогичная структура решений сохраняется и в антиферромагнитной фазе со снятием вырождения по спину в каждой из подрешеток.

Изменения электронной структуры при замещениях меди на цинк и никель

Каждое замещение $Cu^{2+}(d^9)$ на $Zn^{2+}(d^{10})$ уменышает число дырок на единицу, так что концентрация дырок, например, в системе $La_{2-x}Sr_xCu_{1-y}Zn_yO_4$ оказывается равной $n_h = 1 + x - y$. В то же время замещение $Cu^{2+}(d^9)$ на $Ni^{2+}(d^8)$ увеличивает число дырок, в системе $La_{2-x}Sr_xCu_{1-y}Ni_yO_4$ концентрация дырок $n_h = 1 + x + y$. Иначе говоря, с точки зрения электронейтральности замещение на Zn эквивалентно легированию *n*-типа, а на Ni — легированию *p*-типа. Малый пространственный радиус примесных состояний отличает их от подвижных носителей, образующихся при легировании Ce⁴⁺ или Sr²⁺ [14].

Можно выделить в системе $La_{2-x}Sr_xCu_{1-y}Zn_yO_4$ два типа элементарных ячеек в слое CuO₂: а) над или под ячейкой находится примесь Sr, дающая дырку в данной ячейке, где $n_h = 2$; б) вместо CuO₄-квадрата имеем ZnO₄, для данной ячейки $n_h = 0$.

Ячейки, где и Sr и Zn действует одновременно, несущественны; во-первых, из-за малости *x* и *y* такая встреча маловероятна, во-вторых, в таких ячейках происходит компенсация легирования *p*- и *n*-типа.

Изменение плотности состояний в слаболегированном случае ($x \ll 1, y \ll 1$) легко проследить из рис. 2,



Рис. 2. Изменение спектров квазичастиц в CuO_2 слое *p*-типа при замещении меди на цинк (*a*) и никель (*b*). Для Zn есть дополнительное дырочное примесное состояние *a*₁-симметрии.

где показана схема квазичастиц для пространственноусредненной картины. Здесь числа заполнения термов равны

$$\langle X^{0;0} \rangle = y, \quad \langle X^{1,\sigma;1,\sigma} \rangle = (1-x-y)/2,$$
$$\langle X^{2,0;2,0} \rangle = x. \tag{12}$$

Изменение плотности состояний, обусловленное внутрищелевыми состояниями, равно

$$\delta N(E) \sim y \delta(E - \varepsilon_{1,1} + \varepsilon_0) + x \delta(E - \varepsilon_{2,0} + \varepsilon_{1,1}).$$
(13)

Здесь второе слагаемое связано с b_1 -примесными состояниями, которые с ростом концентрации дырок сливаются с потолком валентной зоны, формируя зону, ответственную за сверхпроводимость. Первое слагаемое в (13) обусловлено дырками a_1 -симметрии, это и есть примесные состояния, лежащие за краем основной зоны $b_{1=}$ -симметрии. Согласно [15], наличие подобного состояния может быть причиной сильного резонансного рассеяния в унитарном пределе. Перескоки между СuO₄-кластерами дают, как известно, узкие хаббардовские зоны с типичной шириной менее 0.5 eV [20]. Ввиду малости ширины зон мы здесь пренебрегаем эффектами дисперсии зон и анализируем не всю плотность состояний, а только ту часть, которая имеет примесный характер, т. е. пропорциональна концентрации дырок.

В случае замещения Cu на Ni с $n_h = 1 + x + y$ решение уравнения самосогласования на химпотенциал равно

$$\langle X^{0;0} \rangle = 0, \quad \langle X^{1,\sigma;1,\sigma} \rangle = (1-x-y)/2,$$

 $\langle X^{2,0;2,0} \rangle = x+y.$ (14)

В этом случае, как видно из рис. 2, *b*, электронная структура формируется теми же квазичастицами, что и в отсутствие Ni на рис. 1, *b*, основное изменение в плотности состояний от легирования равно

$$\delta N(E) \sim (x+y)\delta(E-\varepsilon_{2,0}+\varepsilon_{1,1}).$$
 (15)

В результате замещение Cu на Ni приводит в основном к перенормировке плотности состояний без ее качественных изменений.

Напротив, в сверхпроводниках *n*-типа замещение Cu на Ni существенно изменяет плотность состояний. Рассмотрим систему $Pr_{2-x}Ce_xCu_{1-y}Ni_yO_4$, сверхпроводимость и электрические свойства монокристаллов исследованы в работах [10,26,27]. Здесь средняя концентрация дырок равна $h_h = 1 - x + y$, для ячеек с примесью Ce $h_h = 0$, а для квадратов NiO₄ $h_h = 2$. Решение уравнения (4) имеет следующий вид:

$$\langle X^{0;0} \rangle = x, \quad \langle X^{1,\sigma;1,\sigma} \rangle = (1-x-y)/2,$$
$$\langle X^{2,0;2,0} \rangle = y.$$
(16)

Дырочные квазичастицы формируются теми же возбуждениями, что на рис. 2, *a*, изменение плотности состояний за счет примесных состояний равно

$$\delta N(E) \sim x \delta(E - \varepsilon_{1,1} + \varepsilon_0) + y \delta(E - \varepsilon_{2,0} + \varepsilon_{1,1}). \quad (17)$$

Физика твердого тела, 1999, том 41, вып. 4

В этом случае именно Ni формирует примесное состояние *b*₁-симметрии, которое отщеплено от дна зоны проводимости и может приводить к сильному рассеянию носителей тока. Примесь Zn для систем *n*-типа играет пассивную роль, как и Ni для *p*-типа. К тому же, как показано в [27], Zn не растворяется в монокристаллах *n*-типа.

3. Обсуждение результатов

Для систем *n*-типа нестехиометрия по кислороду может также быть источником носителей *p*-типа даже в отсутствие Ni. Сложная температурная зависимость константы Холла $R_H(T)$, которая с понижением *T* меняет знак с отрицательного на положительный [28], указывает на сосуществование двух типов носителей. Как показано в [10], замещение Cu на Ni нарушает баланс электронов и дырок, и уже для y > 0.7 at% константа Холла становится положительной при всех температурах. Наш вывод об увеличении концентрации дырок при замещении на Ni качественно согласуется с экспериментом [10].

Поскольку остаточное сопротивление формируется рассеянием носителей на тех же самых примесных уровнях, то ясно, что подавление Т_с пропорционально изменениям остаточного сопротивления ρ_{res} и что из наших расчетов следует для ВТСП *р*-типа $\rho_{res}(Zn) \gg \rho_{res}(Ni)$. Хотелось бы также прокомментировать универсальную зависимость $T_c(\rho_{res})$, найденную для разных 214 и 123 систем с замещением Си на Zn с разными концентрациями дырок [11]. Важно, что универсальность имеет место для слаболегированных систем и нарушается для оптимально и сильнолегированных. В слаболегированных системах дырки находятся в областях с антиферромагнитным ближним порядком, размер которых порядка ξ_{AFM} . Диамагнитное замещение спина Cu²⁺ нарушает эквивалентность подрешеток и в окрестности примеси Zn²⁺ появляется магнитный момент от нескомпенсированной подрешетки, наблюдавшийся экспериментально [29,30]. Рассеяние дырок с переворотом спина на подобном дефекте будет подавлять сверхпроводимость, как и в теории БКШ [31]. Если предположить, что в слаболегированных образцах рассеяние со спиновым переворотом является главным механизмом подавления T_c , то приходим к двум выводам: 1) как T_c , так и ρ_{res} определяются одними и теми же параметрами, поэтому есть универсальная зависимость $T_c(\rho_{res})$; 2) примесь Ni²⁺ дает диамагнитное замещение с вероятностью u_0^2 , поэтому и для T_c , и для ρ_{res} должно выполняться соотношение вида (1)

$$\frac{dT_c(\text{Ni})}{dx} / \frac{dT_c(\text{Zn})}{dx} = \rho_{res}(\text{Ni}) / \rho_{res}(\text{Zn}) = u_0^2. \quad (18)$$

Для оптимально и сильнолегированных систем ситуация более сложная, ибо для них величина ξ_{AFM} мала и предположение о преобладающей роли спинового рассеяния некорректно. Потенциальное рассеяние Γ_N здесь преобладает над спиновым Γ_s , причем для каждой концентрации дырок доли вкладов эти механизмов различны, и универсальность зависимости $T_c(\rho_{res})$ исчезает. Анализ подавления сверхпроводимости $d_{x^2-y^2}$ -типа в Y-123 с замещением Си на Zn привел авторов [32] к выводу, что $\Gamma_s/\Gamma_N \leq 0.1$. Потенциальное рассеяние на примесях Ni в системах *p*-типа гораздо слабее, чем на Zn, так как не имеет резонансного характера, и наоборот, в случае *n*-типа, может иметь резонансный характер и дает рекордно большое подавление T_c .

В заключение отметим, что наша цель заключалась в том, чтобы связать наблюдаемые различия в Zn- и Ni-замещенных системах как p-, так и n-типа с изменениями электронной структуры. Мы показали, что в рамках многоэлектронного подхода с учетом сильных электронных корреляций действительно возникают отличия на микроскопическом уровне, а именно: для систем p-типа примеси Zn формируют примесный уровень с симметрией, отличающейся от симметрии потолка валентной зоны, а примеси Ni — нет, для систем n-типа уже примеси Ni формируют уровень с симметрией, отличающейся от симметрии дна зоны проводимости.

Автор благодарит Анри Алюль и Курта Вестерхолта за стимулирующие обсуждения.

Работа выполнена при поддержке Госпрограммы по высокотемпературной сверхпроводимости (грант № 95027).

Список литературы

- J.M. Tarascon, L.H. Greene, P. Barboux, W.R. Mckinnon, G.W. Hull, T.P. Orlando, K.A. Delin, S. Foner, E.J. Mcniff. Phys. Rev. B36, 8393 (1987).
- [2] J. Clayhold, N.P. Ong, P.H. Hor, C.W. Chu. Phys. Rev. B38, 7016 (1988).
- [3] G. Xiao, M.Z. Cieplak, J.Q. Xiao, C.L. Chien. Phys. Rev. B42, 8752 (1990).
- [4] K. Ishida, Y. Kitaoka, N. Ogata, T. Kamino, K. Asayama, J.R. Cooper, N. Athanassopoulou. J. Phys. Soc. Jpn. 62, 2803 (1993).
- [5] T. Hotta. J. Phys. Soc. Jpn. 62, 274 (1993).
- [6] P.J. Hirschfeld, N. Goldenfeld. Phys. Rev. B48, 4219 (1993).
- [7] Л.П. Горьков. Письма ЖЭТФ 40, 351 (1984).
- [8] J. Sugiyama, H. Yoshikawa, H. Hidaka, T. Sakurai, H. Yamauchi, S. Tanaka. Phys. Rev. B42, 803 (1990).
- [9] B. Jayaram, H. Chen, J. Callanway. Phys. Rev. B52, 3742 (1995).
- [10] M. Brinkmann, H. Bach, K. Westerholt. Phys. Rev. B54, 6680 (1996).
- [11] Y. Fukuzumi, K. Mizuhashi, K. Takenaka, S. Uchida. Phys. Rev. Lett. 76, 684 (1996).
- [12] Yu.B. Gaididei, V.M. Loktev. Phys. Stat. Sol. (b) 147, 307 (1988).
- [13] S.G. Ovchinnikov, I.S. Sandalov. Physica C161, 607 (1988).
- [14] С.Г. Овчинников. ФТТ 37, 12, 3645 (1995).
- [15] D. Poilblanc, D.J. Scalapino, W. Hanke. Phys. Rev. Lett. 72, 884 (1994).
- [16] F.C. Zhang, T.M. Rice. Phys. Rev. B37, 3759 (1988).

- [17] S.V. Lovtsov, V.Yu. Yushankhai. Physica C179, 159 (1991).
- [18] R. Raimondi, J.H. Jefferson, L.F. Feiner. Phys. Rev. B53, 8774 (1996).
- [19] W. Brenig. Phys. Rep. 251, 153 (1995).
- [20] С.Г. Овчинников. УФН 167, 1043 (1997).
- [21] В.Н. Локтев. ФНТ 22, 3 (1996).
- [22] В.А. Гавричков, С.Г. Овчинников. ФТТ 40, 184 (1998).
- [23] С.Г. Овчинников. ФТТ 36, 2950 (1994).
- [24] S.G. Ovchinnikov. Ferroelectrics 144, 91 (1993).
- [25] Р.О. Зайцев. ЖЭТФ 70, 1100 (1976).
- [26] M. Brinkmann, T. Rex, M. Stief, H. Bach, K. Westerholt. Physica C269, 76 (1996).
- [27] M. Brinkmann, T. Rex, H. Bach, K. Westerholt. J. Crystal Growth 163, 369 (1996).
- [28] Z.Z. Wang, T.R. Chien, N.P. Ong, J.M. Tarascon, E. Wang. Phys. Rev. B43, 3020 (1991).
- [29] G. Xiao, A. Bakhshai, M.Z. Cieplak, Z. Tesanovic, C.L. Chien. Phys. Rev. B39, 315 (1989).
- [30] S.T. Ting, P. Pernambuco-Wise, J.E. Crow, E. Manousakis. Phys. Rev. B46, 11772 (1992).
- [31] А.А. Абрикосов, Л.П. Горьков. ЖЭТФ 39, 1781 (1960).
- [32] L.S. Borkowski, P.J. Hirschfeld. Phys. Rev. B49, 15404 (1994).